X-ray יסודות המרכיבים סגסוגות בעזרת קווי פליטה של קרני

nativ.maor@campus.technion.ac.il : דוא"ל: 319002911 אים: נתיב מאור ו ת"ז: 319002911 דוא"ל: dor-hay.sha@campus.technion.ac.il שם: דור חי שחם ו ת"ז: 318258555 ו דוא"ל:

June 2, 2023

תקציו

בניסוי זה מטרתנו הייתה למצוא קווי פליטה של קרני X-ray (נקרא להם "קווי פליטה") מסגסוגות מתכות שונות (ובכך לזהות אילו יסודות מרכיבים אותן. תחילה, ביצענו "מדידות כיול", בהן מצאנו קווי פליטה של מתכות שונות (ובכך לזהות אילו יסודות מרכיבים אותן. תחילה, ביצענו "מדידות נעשו בעזרת גלאי אנרגיה המחובר ל MCA שהפלט שלו הוא היסטוגרמה של מספר פולסים הנקלטים ב"ערוץ" קלט מסוים. בעזרת מספר מדידות, התאמנו בין "ערוץ" לאנרגיה, ציפינו שההמרה תהיה המרה לינארית ואכן כך מסתמן מתוצאות הניסוי שכן הייתה התאמה לינארית טובה. לאחר מכן, כשיש בידינו המרה בין "ערוץ" לאנרגיה", בדקנו אילו קווי פליטה של הסגסגות תואמים לאלה של המתכות שנבדקו. הסגסוגות אותם בדקנו היו $FeTiO_3$ (דוגמית 11) ו Sb_2S_3 (דוגמית 23), מצאנו שחלק מהיסודות בסגסוגות התגלו וחלקן לא - כצפוי מהתיאוריה ושיטת המדידה שמאפשרת גילוי של יסודות רק בטווח מסוים של פליטה. על כך נרחיב בדיון בתוצאות. כמו כן צפינו בקווי פליטה נוספים שהיו משותפים ברוב המדידות ואני מייחסים אותן ליסודות המרכיבים את החומר ממנו עשויה הזרוע שהחזיקה את הדוגמיות.

מבוא

כאשר אלומת אלקטרונים באנרגיה גבוהה פוגעת באטום ניתן לצפות בתופעת פיזור של קרינה מהאטום הנפגע. ישנן שתי תופעות עיקריות, אחת מהן קוראת תמיד והיא ספקטרום רציף הנקראת "קרינת העצירה (Bremsstrahlung)". תופעה זו נובעת מהאטת האלקטרון עקב אנטרציה עם הגרעין. תופעה שניה מתרחשת כאשר לאלקטרון הפוגע מספיק אנרגיה כדי ליינן את האטום. יינון האטום גורם לשחרור אחת מרמות האכלוס הנמוכות ומאפשר דעיכה של רמה גבוה יותר אל הרמה שהתפנתה (דעיכה שלפני כן לא התאפשרה עקב איסור פאולי). דעיכה כזו גורמת לשחרור של פוטון באנרגיה הנקבעת לפי שהתפנתה k כשל קבוע פלאנק היא תדירות הפוטון ו $E_{initial/final}$ הם הרמות אנרגיה שהאקלטרון עבר ביניהן. אנרגיה זו תלויה אך ורק בסוג האטום (שכן הוא זה שגדיר את הפרש רמות האנרגיה) ולכן עבור כל סוג אטום נצפה לעליה חדה בפליטת אנרגיה באנרגיה הספצפית של k k היסודות מרכיבים אותו.

הניסוי שלנו הורכב ממערכת המכילה שפופרת X-ray שבעת חימומה פולטת קרינת אל תוך תא המכיל דוגמית הניסוי שלנו הורכב ממערכת המכילה שפופרת אבעת חימומה פולטת הימומה אל תוך הא

:מערכת הניסוי מוצגת בתמונה הבאה



תרשים 1: מערכת הניסוי. משמאל יחידת הX-ray המכילה את שפופרת הערכת הניסוי. משמאל יחידת הX-ray המכילה את הדוגמית.

שפופרת המניה, מתח ההאצה קובע את שפופרת בתוך השפופרת מתח ההאצה קובע את שפופרת הסילה אטומי Mo, כשאלומת אלקטרונים מואצת בתוך השפופרת אל תוך התא הימני, כשהתא הימני מקרינה הנפלטת מהשפופרת והזרם קובע את עוצמת הקרינה. הקרינה נפלטת אל תוך התא הימני, כשהתא הימני מכיל זרוע שניתן לחבר אליה דוגמיות מתכת וגלאי, כשבחלק העיקרי של הניסוי הקרינה מהשפופרת פוגעת בדוגמית וקרינה

שנפלטת מהדוגמית בעקבות זאת נקלטת על ידי הגלאי. קריאות הגלאי מוצגות בעזרת MCA כמספר פולסים שהתקבל בערוץ מסוים בגלאי. בגלאי איתו עבדנו אנו מצפים (בעקבות הוראות יצרן) שההמרה תהיה המרה לינארית:

$$(1) E = a \cdot C + b$$

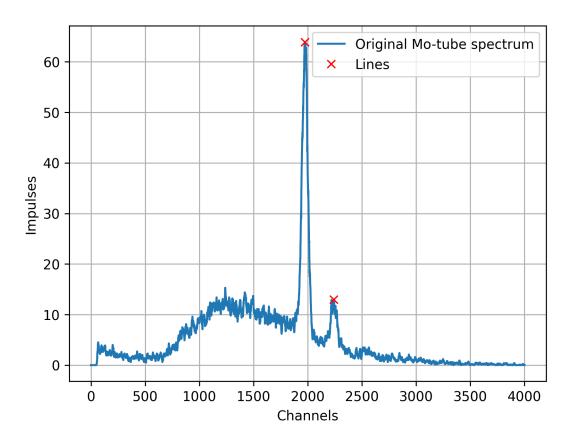
. גם כן. [keV] גם יחידות של ההמרה הם קבועים של החמרה הערוץ (חסר יחידות א הערוץ (חסר הוא הערוץ E כט E

תוצאות הניסוי

:כיול המערכת

הכנו את מערכת הניסוי המתוארת במבוא. קבענו את הoffset להיות 2 בשביל להעלים את רעשים ולקבל מערכת הניסוי המתוארת במבוא. קבענו את הכנו את מערכת מלאה של הערוצים בהם נקלטים אותות בהתאמה.

לקחנו מדידה של הקרינה של המערכת, התקבלה ההיסטוגרמה הבא:



היסטוגרמה בX מסומנים המקסימום אשר זוהו היסטוגרמה מספר הפולסים שנקלטו משפורפרת הMo כפונקציה של מספר הערוץ. בX מסומנים המקסימום אשר זוהו כקווי הפליטה.

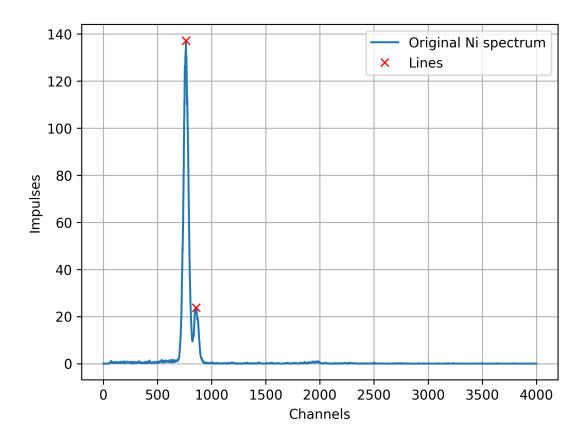
ניתן לשים לב לשני קווי פליטה דיסקרטים מובהקים בערוצים 1973, 2240. כמו כן אפשר להבחין בגבעה שמתחילה בערוץ לשים לב לשני קווי פליטה דיסקרטים מובהקים בערוצים לשנים, זוהי קרינת העצירה (Bremsstrahlung) אותה הצגנו במבוא.

בשביל להתאים את מספר הערוצים לאנרגיה המתאימה נעזר בקווי הפליטה הידועים [2] ולכן נוכל לבצע רגרסיה לניארית לפי נוסחה (1).

לשם התאמה כזו נבצע מדידות נוספות של החומרים הבאים (Ni,Cu,Zn,Fe,Pb) וכך נוכל להתאים את מספר הערו † לאנרגיה בעזרת רגרסיה.

לדוגמה עבור Ni, הנחנו פיסת Ni מול השפורפרת כך שהקרינה הנפלטה ממנה פגעה בדוגמית ולאחר מכן פלטה את הספקטרום שלה אל הגלאי.

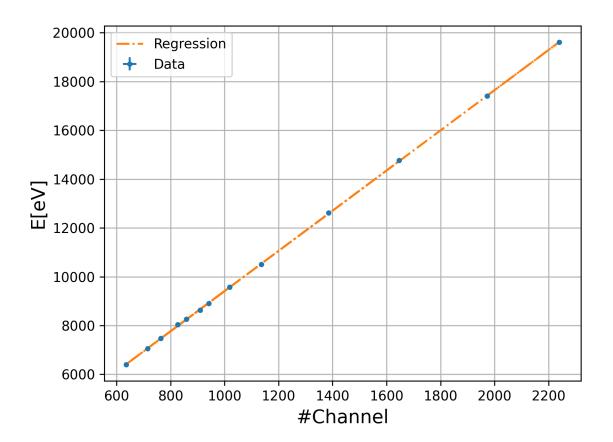
: התקבלה ההיסטוגרמה הבאה



היסטוגרמה בי מספר הפולסים שנקלטו מפיסת הNi כפונקציה של מספר הערוץ. בX מסומנים המקסימום אשר זוהו היסטוגרמה כקווי הפליטה.

בדומה לדוגמית הקודמת ניתן לזהות שני קווי פליטה דיסקרטים מובהקים. במקרה זה אין את קרינה העצירה היות ובמקרה זה מקור הקרינה הוא פוטונים אשר לא מבצעים אינטרקציה חשמלית.

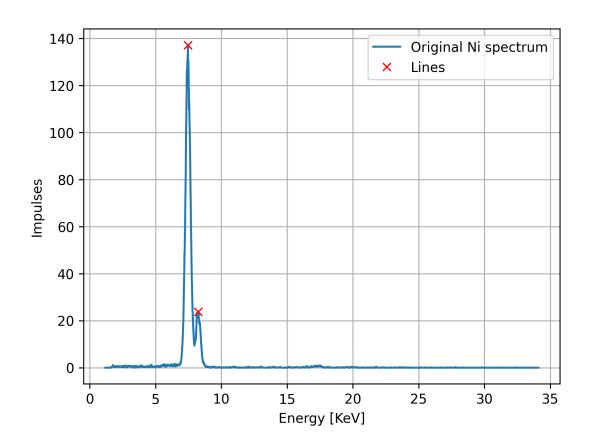
לאחר התאמת הערוצים לאנרגיות וביצוע רגרסיה לפי נוסחה (1) התקבלה הרגרסיה הבאה:



גרף 1: אנרגיה כפונקציה של מספר הערוץ. הנקודות הכחולות הן הנקודות שנמדדו והקו הכתום מייצג את ההתאמה הלינארית.

ניתן לשים לב איכותית שיש התאמה לינארית טובה מאוד ומבחינה כמותית מתקיים $R^2=0.99996$ כלומר בקירוב מצויין קיים קשר לינארי בין מספר הערוץ לאנרגיה.

בשלב הפקטרות (ספקטרום ברבים) כפונקציה של בשביל להציג את הספקטראות (ספקטרום ברבים) כפונקציה של בשלב האנרגיה, לדוגמה עבור Ni



היסטוגרמה Xב מסומנים המקסימום אשר זוהו היסטוגרמה מספר הפולסים שנקלטו מפיסת הNiכקווי הפליטה.

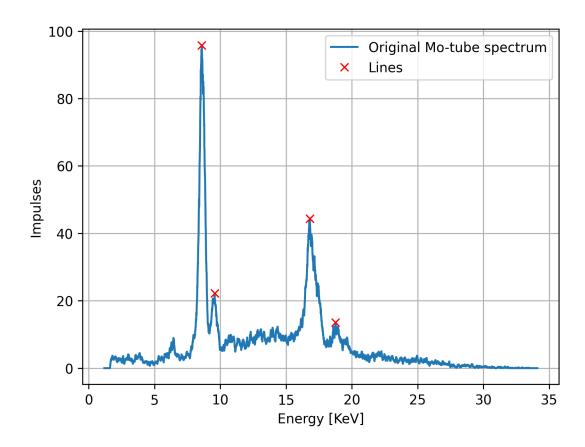
זיהוי חומרים:

בשלב זה לקחנו שני חומרים וביצענו להם מדידה, בעזרת הרגרסיה זיהינו את האנרגיה של קווי הפליטה שלהם ובעזרת קווי הפליטה אפיינו את החומרים - חיפשנו במקורות (2,3) אחר חומרים עם קווי פליטה באנרגיות המתאימות בעלות עוצמה גבוהה שעבורם כל הקווים בעלי עוצמה גבוהה נצפים במדידה.

חומרים אלו הוחזקו בתא על ידי זרוע. בשביל לא לבלבל בין החומרים אשר מרכיבים את הזרוע ואת האוביקט הנמדד, ראשית מדדנו וזיהינו את קווי הפליטה של הזרוע.

התקבלה ההיסטוגרמה הבאה:



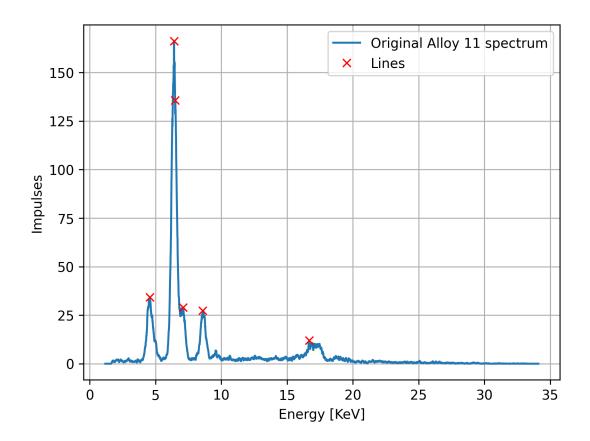


היסטוגרמה X: מספר הפולסים שנקלטו מזרוע המתקן כפונקציה של האנרגיה. בX מסומנים המקסימום אשר זוהו כקווי הפליטה.

Zn,Nb מתוך קווים אלו זיהינו את מתוך קווים

נציין שבהמשך נזהה את יסודות האלו ונגיד שהם שייכים לזרוע אך אם הקריסטל מכיל את יסודות אלו גם כן לא נדע להבחין בכך.

לאחר מכן, מדדנו את דגימה 11, התקבלה ההיסטוגרמה הבאה:

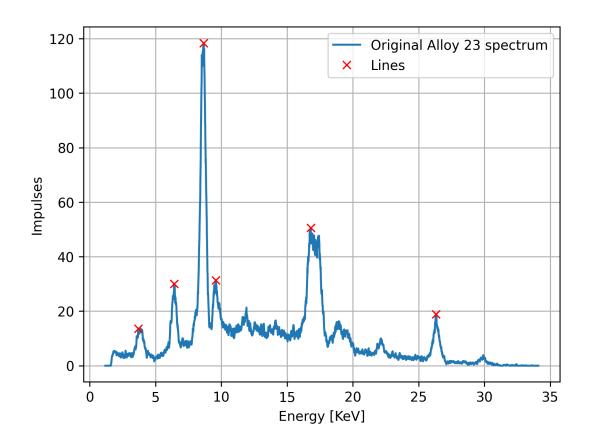


היסטוגרמה X: מספר הפולסים שנקלטו מדוגמית 11 כפונקציה של האנרגיה. בX מסומנים המקסימום אשר זוהו כקווי הפליטה.

Ti, Fe את שני הקווים הימניים זיהינו כמתאימים ליסודות של הזרוע ומשאר הקווים זהינו את את שני הקווים הימנים הייתה דגימה של הארוע ומומר שנמדד הייתה דגימה של הארומר של הארומר שנמדד הייתה דגימה של הארומר של ה

לא הייתה באפשרותנו לזהות את החמצן היות וקווי הפליטה שלו אינם בטווח המדידה שביצענו.

לאחר מכן, מדדנו את דגימה 23, התקבלה ההיסטוגרמה הבאה:



היסטוגרמה Xב מסומנים המקסימום אשר זוהו כקווי בל מספר הפולסים שנקלטו מדוגמית 23 כפונקציה של האנרגיה. בXהפליטה.

בדומה למדידה הקודמת גם במקרה זה ארבעת הקווים האמצעים נובעים מיסודות המרכיבים את זרוע. Sb_2S_3 את הקו הימיני והשמאלי ניתן לשייך לאחד ל Sb_2S_3 ואומנם החומר שנמדד הייתה דגימה של לא הייתה באפשרותנו לזהות את S היות וקווי הפליטה שלו אינם בטווח המדידה שביצענו.

דיון בתוצאות

בחלקו הראשון של הניסוי מצאנו התאמה מאוד טובה של קשר לינארי בין מספר הערוץ לכמות האנרגיה, הן מבחינה איכותית בחלקו הראשון של הניסוי מצאנו התאמה מאוד טובה של קשר לינארי אכן מוצדקת. דבר המעיד על כך שההנחה של היצרן לקשר לינארי אכן מוצדקת. $(R^2=0.99996)$

בשלב השני בו זיהינו חומרים מתוך שלושת החומרים שלהם הצלחנו לזהות באופן מוצלח את שניים מתוך שלושת החומרים בשלב השני בו זיהינו או O_3 לא הייתה אפשרות דרימה $FeTiO_3$ וכאמור את קווי הפליטה של Fe,Ti לא הייתה אפשרות לזהות בשיטה זאת היות שהאנרגיה שלהם נמוכה מדי.

עבור דגימה 23 הצלחנו גם כן לזהות את היסוד Sb כאשר הדוגמית הייתה של Sb גם כאן לא הייתה אפשרות לזהות עבור דגימה Sb את שלו בעלי אנרגיה נמוכה מדי.

מסקנות

מסקנה ראשונה היא שבהתאם לטענת היצרן יש קשר לינארי בקירוב מצוין בין מספר הערוץ לכמות האנרגיה שמייצג ערוץ זה. קשר זה מעיד על כך שאפשר עם שגיאה קטנה מאוד לזהות את הספקטרום קרני הX האנרגטי של חומרים שונים בעזרת המכשיר בו השתשמנו.

במהלך זיהוי החומרים שיכולנו מבחינה אנרגיטית 11,23 (זיהינו את כל החומרים שיכולנו מבחינה אנרגיטית במהלך במופן חד-משמעי).

במהלך הזיהוי ביצענו מדידה של הזרוע האוחזת את הדגימה בשביל לזהות את החומרים המרכיבים אותה ולסנן אותם מתוצאות את הדגימות שמדדנו, שיטה זו עבדה באופן מוצלח יחסית היות והצלחנו לזהות קווים שנבעו מהזרוע במדידת הדגימות ומבלי שיטה זו היינו עלולים לזהות אותם כחלק מהדגימה. עם זאת, אם הדגימות היו חולקות חומרים עם הזרוע, לא הייתה באפשרותנו להבחין בכך.

מסקנה מכך היא לבדוק אפשרות לשימוש בזרוע המורכבת מחומרים אשר ספקטרום קרני הX שלהם אינו בטווח המדידה של הגלאי, בצורה זו הזרוע תהיה "שקופה" ונדע שכל קווי הספקטרום שייכים לאוביקט הנמדד.

מקורות מידע

- X-ray תדריך (1
- . מהמודל $X-ray\ Emission\ Lines$ מהמודל (2
 - . מהמודל $X-ray\ data\ Booklet$ (3

נספח

• הנוסחא בה השתמשנו לחישוב השגיאות הנגררות בניסוי:

$$\delta F = \sqrt{\left(\frac{\partial F}{\partial x}\delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial y}\delta y\right)^2 + \dots}$$

כאשר של פונקציה של המשתנים היא השגיאה הנגררת ה δF ו בי, x,y,\dots של של המשתנים המשתנים האיא השגיאות ה $\delta x,\delta y,\dots$

• הנוסחה בה השתמשנו לחישוב השגיאה היחסית בין הערכים המדודים לתיאורטיים בניסוי:

$$\xi_{rel\ err} = \frac{\delta v}{v} \cdot 100\%$$